102年公務人員特種考試身心障礙人員考試試題 代號:41630 (正面)

等 别:四等考試

類 科:電力工程

科 目:電子學概要

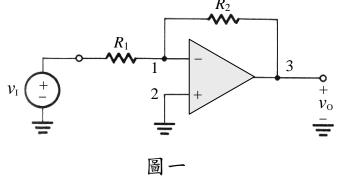
考試時間:1小時30分

座號:

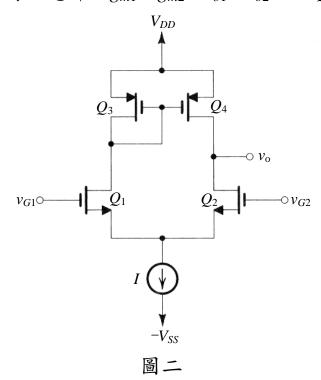
※注意: (→)禁止使用電子計算器。

□不必抄題,作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上,於本試題上作答者,不予計分。

一、分析圖一之電路: \bigcirc 若使用理想之運算放大器,請計算電壓增益 v_0/v_I ;(10 分) \bigcirc 若運算放大器之開路增益(open-loop gain)A 並非無限大,且 R_2 =10 k Ω 、 R_1 =1 k Ω ,在需要將 \bigcirc 求出之電壓增益誤差壓低到 1% 以內的條件下,A 的最小數值為何? (10 分)



二、圖二為一 MOS 差動放大器,差動輸入電壓施加於 Q_1 與 Q_2 之閘極,請推導其差動電壓增益。相關小訊號參數給定如下:各電晶體之轉導(transconductance)為 g_{m1} 、 g_{m2} 、 g_{m3} 、 g_{m4} ;各電晶體之輸出阻抗為 r_{o1} 、 r_{o2} 、 r_{o3} 、 r_{o4} ;電流源 I 之輸出阻抗為 R_{SS} 。其中, Q_1 與 Q_2 全等,意即, $g_{m1}=g_{m2}$ 、 $r_{o1}=r_{o2}$;而 Q_3 與 Q_4 亦全等。(20 分)



三、在純矽半導體中參雜(doping)適量的磷原子(擁有 5 個價電子)之後,請說明會 形成 n型(n type)或 p型(p type)半導體?參雜前後自由電子與電洞的數目有何 改變,亦請說明?(10分)

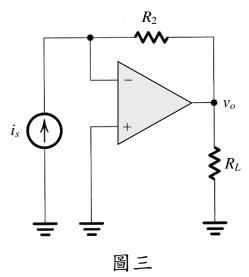
全一張 102年公務人員特種考試身心障礙人員考試試題 代號:41630 (背面)

等別:四等考試 類 科:電力工程

科 目:電子學概要

四、請說明二極體之匱乏區 (depletion region) 如何形成。在未施加任何偏壓之下,二極體的陽極 (anode) 與陰極 (cathode) 之電位孰高孰低?請務必說明原因。(10分)

五、請說明圖三屬於何種回授組態(feedback topology)。其中, i_s 為輸入訊號且使用理想之運算放大器,請計算回授因子(feedback factor) β 與閉迴路增益(closed-loop gain) A_f 。(20分)



六、請以 CMOS 邏輯電路實現 $Y = \overline{A(B+CD)}$ 。 (20 分)